**PCT** 

# 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 B23K 35/22, 35/363

A1 (11) 国際公開番号

WO97/03788

(43) 国際公開日

1997年2月6日(06.02.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/01977

(22) 国際出願日

1996年7月15日(15.07.96)

(30) 優先権データ

特願平7/183145 特願平7/187271 1995年7月20日(20.07.95)

1995年7月24日(24.07.95)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

松下電器産業株式会社

(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒571 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

永田治人(NAGATA, Haruto)[JP/JP]

〒591 大阪府堺市東三国丘町3-4-17-401 Osaka, (JP)

古澤彰男(FURUSAWA, Akio)[JP/JP]

〒576 大阪府交野市向井田1-37-2 Osaka, (JP)

福島哲夫(FUKUSHIMA, Tetsuo)[JP/JP]

〒576 大阪府交野市私部西2-24-101 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 東島隆治, 外(HIGASHIMA, Takaharu et al.)

〒530 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-14

大弘ビル 東島・石井特許事務所 Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE,

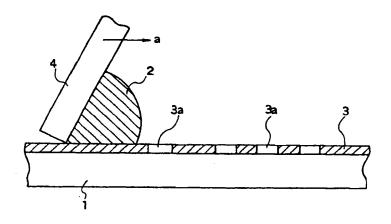
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: CREAM SOLDER

(54)発明の名称 クリームはんだ



(57) Abstrac

A cream solder used for soldering electronic parts to circuit boards. It is composed of a powdery soldering alloy and a flux comprising at least rosin, activator, thixotropic agent and solvent. The flux further contains 0.5 - 30 wt. % palmitic and/or stearic acid as a slip additive.

BNSDOCID <WO 9703798A1 ! >

ζ.

### (57) 要約

回路基板への電子部品のはんだ付けに用いられるクリームはんだが開示されている。 このクリームはんだは、少なくともロジン、活性剤、チクソ剤及び溶剤からなるフラックスと、はんだ合金粉とから構成され、前記フラックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアリックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアシックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアシックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアシックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアシックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアシックである。

# 情報としての用途のみ PCTに基づいて公開される国際出顧をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

#### 明 細 書

### 発明の名称

クリームはんだ

### 技術分野

本発明は、電子回路基板への電子部品のはんだ付けに使用するクリームはんだに関する。

### 背景技術

近年、電子回路基板へのはんだ付けは、高密度実装に適したリフローはんだ付けに活からなってき接合のカリームはんだ付けに用いるを発きないます。 その性能がリフローはんだ付けの品質に大きをある。 しかも、 基板に実装される電子部品は近年ますが で 要されている。

はんだ付けのプロセスにおけるクリームはんだの印刷について説明すると、まず図1に示すを供給するためのの定の位置に、クリームはんだ2をは過ぎる。次ので、3クリーンマスク3上でクリーをもんだ2をでいるにスキージングすることに2をでいる。よりはんだ1上にクリームはんだ2の印刷が施される。リフローはんだ付けにおいては、この印

刷後のクリームはんだ2a上に電子部品を供給した後、リフロー炉に通すことによりクリームはんだを加熱し、基板1へのはんだ付けを行う。

前 述 の よ う に 、 基 板 に 実 装 さ れ る 電 子 部 品 は 、 小 型 化 かつ精密化される傾向にある。たとえば、チップ部品は 1 mm×0. 5 mmサイズの微小部品が多用され、ある いはICパッケージのリード端子のピッチが 0. 5 m m から 0. 4 m m、 さらには 0. 3 m m へと狭ピッチ化さ れている。このため、たとえば0. 4mmピッチや0. 3mmピッチのICパッケージのリード端子のピッチに 対応して、微細なピッチではんだの印刷を行うと、図3 に示すように、ファインピッチ基板用スクリーンマスク 5 の 開 口 部 5 a に ク リ ー ム は ん だ 2 が 付 着 し、 印 刷 さ れ たクリームはんだ2aは供給量不足となる。このため所 定 の は ん だ 付 け 強 度 を 得 る の が 困 難 と な る。 ま た、 1 m m × 0. 5 m m サイズのチップ部品装着のためのクリー ムはんだの印刷においても、抜け不良により、ランドに 所定量のクリームはんだが存在しない不良が発生しやす い。このため、印刷用マスクのクリーニングを頻繁に行 う必要があったり、リフロー炉に投入する工程でチップ 部品が所定の位置になかったり、はんだフィレット量不 足により接合強度が低下したり、あるいはチップ立ち不 良が発生しやすくなるという問題点を有していた。

# 発明の開示

本発明は、前記の問題を解決するもので、リード端子のピッチの狭いICパッケージや微小サイズのチップ部品を装着するための微細パターンの印刷をすることができ、かつ優れた品質のはんだ付けを実現できるクリームはんだを提供することを目的とする。

本発明は、少なくともロジン、活性剤、チクソ剤及び溶剤からなるフラックスと、はんだ合金粉とから構成されるクリームはんだにおいて、前記フラックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアリン酸からなる群より選ばれる少なくとも1種を0.5~30重量%含有することを特徴とする。

本発明のクリームはんだの好ましい態様において、前記フラックスが、軟化点110℃以上の重合ロジンを含有する。この重合ロジンの含有量は、フラックス中の全ロジンの50重量%以上90重量%以下の範囲が好ましい。

#### 図面の簡単な説明

図1は、クリームはんだの印刷工程を説明するための模式断面図である。

図2は、クリームはんだの印刷状態を示す模式断面図である。

図3は、従来のクリームはんだをファインピッチで印刷した後の状態を示す模式断面図である。

図4は、ファインピッチで正常に印刷された状態を示

す模式断面図である。

図5は、フラックス中のステアリン酸含有率と版抜け不良率の関係を示す図である。

図 6 は、フラックス中のパルミチン酸含有率と版抜け不良率の関係を示す図である。

図7は、滑剤としてステアリン酸とパルミチン酸を1:1の比率で含有させたフラックス中の滑剤含有率と版抜け不良率の関係を示す図である。

図 8 は、全ロジンに対する軟化点 1 1 0 ℃のロジン含有率とチップ立ち発生率の関係を示す図である。

図 9 は全ロジンに対する軟化点 1 4 5 ℃のロジン含有率とチップ立ち発生率の関係を示す図である。

# 発明を実施するための最良の形態

本発明のクリームはんだを構成するフラックスは、主として流動性と粘着性を与えるロジン、微量の活性剤、形状保持のためのチクソ剤、滑剤のパルミチン酸および/またはステアリン酸、および必要に応じて加える増粘剤などの固形分約30~70重量%と、溶剤約70~30重量%からなる。

活性剤としては、各種のものを用いることができる。本発明では、滑剤としてパルミチン酸および/またはステアリン酸を用いるところから、有機塩、なかでもジフェニルグアニジン臭化水素酸塩などのアミンのハロゲン化水素酸塩が好ましい。チクソ剤としては、カスターオ

イルやポリブテン、 あるいはカルナバロウなどを用いる ことができる。

また、溶剤としては、2-エチル-1,3-ヘキサンジオールなどのアルコール類、プロピレングリコールモノフェニルエーテルやジエチレングリコール-2-エチルヘキシルエーテルなどのグリコール系溶剤が用いられる。

はんだ合金粉は、後記実施例に示すPb-Sn-Ag合金あるいはPb-Sn共晶合金などこの種クリームはんだに用いられるものを利用することができる。このはんだ合金粉とフラックスとを重量比で約9:1の割合で混合してクリームはんだが作製される。

本発明では、またロジンとして重合ロジンを用いる。 この重合ロジンは、ロジンの成分である樹脂酸、主としてアビエチン酸を重合反応により二量化したものである。 この二量化したものの比率が高いほど軟化点が高くなる。 重合していないロジンの軟化点は90℃前後である。本 発明で用いる重合ロジンは、軟化点110℃以上のもの が好ましい。

本発明によれば、フラックス中に添加したステアリン酸および/またはパルミチン酸が外部滑剤として作用し、クリームはんだとスクリーンマスク開口部との間の滑りを良好にする。 これにより、 印刷時の版抜け性は向上し、スクリーンマスクに残るクリームはんだも減少する。 さらに、ステアリン酸および/またはパルミチン酸をフラ

ックス中に添加すると、クリームはんだのチクソトロピー指数の値が高くなるため印刷時のダレも低減できる。ここで、チクソトロピー指数とは、粘度ーずり速度曲線図より、ずり速度の変化による粘度の変化の傾き(常用対で表す)から求められる。この値が高くなるほど印刷後のクリームはんだの形状保持性に優れていることを示す。

本発明においては、フラックス中におけるステアリン酸および/またはパルミチン酸の含有量は、合計で 0.5 重量 %が好ましい。前記の含有量が 0.5 重量 %未満であると、ステアリン酸および/またはパルリーン酸が滑剤として十分に作用せず、印刷時の版抜け性が低下する傾向がある。一方、前記の含有量が 3 0 重量 % を超えると、フラックスの構成分であるロジンや溶的を超えると、フラックス本来の機能が低下することとなる。

さらに本発明によれば、軟化点が110℃以上の重合ロジンを含有することにより、クリームはんが強化の指力が向上し、微小電子部品の基板上への保持力が強化。チップ立ち不良を低減することができる。チップして効果を発揮するための指着の音を発揮するによる必要を全ロジンは上の含また、90重量%以上の含いにする必要がある。また、90重量が高くなりにすると、クリームはんだ自体の粘度が高くなりに要影響を及ぼすことになるので、これ以下に抑える必に悪影響を及ぼすことになるので、これ以下に抑える必

要がある。

以下、本発明を実施例を挙げて具体的に説明する。

# 実施例1

軟化点95℃のロジン、チクソ剤としてのカスターオイル、活性剤としてのジフェニルグアニジン臭化水素酸塩、溶剤としてのジエチレングリコールー2-エチルへキシルエーテル、および滑剤としてのステアリン酸を割1に示すような割合となるよう混合してフラックスを割製した。ステアリン酸の添加割合は、ロジンの割合を変えることにより調整した。

このようにして調製したフラックスと、 平均粒径約30~40μmのはんだ合金粉とを重量比9:91の割合で混合してクリームはんだを作製した。 ここに用いたはんだ合金粉の組成は、 Sn62重量%、 Pb36重量%、Ag2重量%である。

#### 比較例1

ステアリン酸を添加しない他は実施例1と同様にしてフラックスを調製し、クリームはんだを作製した。

以上のクリームはんだを用いて印刷実験を行った。 すなわち、直径 0. 2 m m の円形と一辺が 0. 2 m m の正方形のパターンがそれぞれ 4 0 個 ずつ設けられており、スクリーン厚が 1 5 0 μ m であるファインピッチ基板用

PCT/JP96/01977

光一

		比較例				ſΨ	実 施	(b)				
	滑剤(ステアリン酸)	0	0.2	0.4	0.5	1.0	2.0	4.0	10.0	20.0	30.0	0.2 0.4 0.5 1.0 2.0 4.0 10.0 20.0 30.0 31.0以上
フラックス	冷剤	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
組成	ハジロ	54.8	54.6	54. 4	54.8 54.6 54.4 54.3 53.8 52.8	53.8		50.8	44.8	34.8	24.8	50.8 44.8 34.8 24.8 23.8以下
(%喜重)	(重量%) チクソ剤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0		5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	5.0	5.0	5.0
	活性剤	0.2	0.2 0.2 0.2	0. 2	0.2 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2	0.2
7+7	チクソトロピー指数	0.55	0.55	0.56	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.68	0.55 0.56 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 测定不可能
锐	版抜け率(%)	81.5	82.0	83. 5	98. 5	98.6	1.5 82.0 83.5 98.5 98.6 98.7 99.0 99.1 99.4 99.7	99.0	99. 1	99. 4	99. 7	l

表1および図5から明らかなように、ステアリン酸を0.5重量%以上添加することにより版抜け性は向上の上流が出ることにより版技け性はできた。ただし、ステア超えるない上限であり、これを超えるない上限であり、これを超えななられるのであるのであるのであるのであるのがはがある。また、印刷後のがでいても、本実施例のだらある。また、印刷を行うと、印刷後のクリームはんだで印刷を行うと、印刷をのクリームはんだで印刷を行うと、ロリーンを表していますることがでは、図4に示すように、ファインを表していますることがでいます。

### 実 施 例 2

滑剤としてパルミチン酸を用いた他は実施例1と同様にして表2に示す組成のフラックスを調製し、クリームはんだを作製した。

# 比較例2

パルミチン酸を添加しない他は実施例2と同様にしてフラックスを調製し、クリームはんだを作製した。

これらのクリームはんだを用いて実施例1と同一の条件で印刷実験を行った。実施例1と同様に、版抜け率及びチクソトロピー指数を表2に示す。また、フラックスのパルミチン酸含有率と版ぬけ率との関係を図6に示す。

C	V	1
Ħ	K	

		比較例				full	実施	164				
	滑剤(パルミチン酸)	0	0.2	0.4	0.5	1.0	2.0	4.0	10.0	20.0	30.0	0.2 0.4 0.5 1.0 2.0 4.0 10.0 20.0 30.0 31.0 K.E.
フラックス	<b>於</b>	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	1.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 4	40.0	40.0	40.0	40.0
組成	ハジロ	54.8	54.6	54.4	1.8 54.6 54.4 54.3 53.8 52.8	53.8	52.8	50.8 44.8 34.8 24.8	44.8	34.8	24.8	23.8以下
(%曹重)	(重量%) チクソ剤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	活性剤	0.2	. 2 0. 2 0. 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2	0.2	0.2
77	チクソトロピー指数	0.53	0.53	0.54	0.53 0.53 0.54 0.62 0.63	0.63		0.63 0.64 0.65 0.67	0.65	0.67	0.67	0.67 測定不可能
敬	版抜け率(%)	81.0	81.0	82. 5	98.0	98.3	98. 4	1.0 81.0 82.5 98.0 98.3 98.4 98.8 99.0 99.2 99.4	99.0	99. 2	99. 4	

表2および図6から明らかなように、パルミチン酸を0 5重量%以上添加することにより版抜け性は向上し、印刷時のダレも低減できた。ただし、パルミチン酸の含有率は、ステアリン酸と同様30重量%が上限であり、これを超えるとフラックス中の主成分であるロジンの含有率が低くなるためクリームはんだの流動性が悪くなる。

# <u>実施例</u>3

滑剤としてステアリン酸とパルミチン酸との重量比を 1:1として各種の割合で添加した他は実施例1と同様 にしてフラックスを調製し、クリームはんだを作製した。

# 比較例3

ステアリン酸とパルミチン酸のいずれも添加しないことの他は実施例3と同様である。

これらのクリームはんだを用いて実施例1と同一の条件で印刷実験を行った。 実施例1と同様に、 版抜け率およびチクソトロピー指数を表3に示す。 また、 フラックスの含有率と版ぬけ率との関係を図7に示す。

変の

			比較例				7117	実 施	( <u>A</u> )				
		ステアリン酸	0	0.1	0.2	0.25	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0	15.0	15.5以上
	新	パルミチン酸	0	0. 1	0.2	0.25	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0	15.0	15.5以上
フラックス		4 計	0	0.2	0.4	0.5	1.0	2.0	4.0	10.0	20.0	30.0	31.0以上
組成	容剤		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
(%吾蓮)	ロジン	N	54.8	54.6	54. 4	54.3	53.8	52.8	50.8	44.8	34.8	24.8	23.8以下
	チクソ剤	ソ剤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	活性剤	英	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
77	ソトロ	チクソトロピー指数	0.54	0.54	0.55	0.62	0.64	0.64	0.65	0.66	0.68	0.68	測定不可能
题	徒はけ	版抜け率(%)	81.0	81.5	83.0	98.3	98. 4	98.5	98.9	99.0	99.3	99. 5	l

表3および図7から明らかなように、ステアリン酸とパルミチン酸とを1:1の重量比で0 5重量%レセを加することにより版抜け性が向上し、印刷時のダレも低減できた。ただし、含有率はステアリン酸、パルミチを低酸単体の場合と同様30重量%が上限であり、これを必えるとフラックス中の主成分であるロジンの含有率がくなる。

# 実施例 4

本実施例では、軟化点95℃のロジンと軟化点110 ℃のロジンとを各種の割合で混合し、これら2種のの含量を50重量%、滑剤のステアリン酸のを4. 8重量%としてフラックスを調製した。また、フェンクスを調製としてフラックスを調製としてファクスを調製としてファクスを調製としてカーオイル、溶剤としばジエチがリコーシーシーとである。これのファックスを調製した。これのファックスを調製した。これのファックスを調製した。まり、ファックスと実施例1で用いたはんだを作製した。

これらのクリームはんだを用いて、チップ立ちの評価 実験を行った。実験は、1005チップコンデンサー用 の電極を有するテスト基板上に上記クリームはんだを印 刷により供給し、この上に1005チップコンデンサー を装着機によりマウントした。これを窒素雰囲気にして リフロー炉を通した後チップ立ち発生率を調べた。リフ ロー炉では、テスト基板は150℃で1分間予備加熱された後、ピーク温度230℃で加熱され、炉内から出ると直ちに空冷される。

ここで、チップ立ち発生率は次式で求めた。

チップ立ち発生率= (チップ立ち発生数/全マウントチップ数)×100[%]。

表 4 に各々のクリームはんだを用いた場合のチップ立 ち発生率を示す。また、ロジン中の軟化点1 1 0 ℃のロ ジン含有率とチップ立ち発生率との関係を図 8 に示す。

表 4

		比較例					実 施 例	<u>e</u>				
	滑剤(ステアリン酸) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
フラックス	冷剤	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
組成	ロジン(軟化点95℃)		45.0	40.0	35.0	30.0	50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0	20.0	15. 0	10.0	5.0	0
(%曹重)	(重量%) ロジン(軟化点110℃) 0	0	5.0	10.0	15.0	20.0	5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0	30.0	35. 0	40.0	45.0	50.0
	チクソ剤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	活性剤	0. 2	0.2	0.2	0. 2	0.2	0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2         0. 2	0.2	0. 2	0.2	0.2	0.2
ナッナ	チップ立ち不良率(%)	2.5	2. 4	2.3	2. 2	2.2	2.5     2.4     2.3     2.2     2.2     2.1     2.0     1.0     0.4     0.2	2.0	1.0	0.4	0.2	l

### 実施例 5

本実施例では、軟化点95℃のロジンと、軟化点14 5℃のロジンとを各種の比率で用いた他は実施例4と同様にしてフラックスを調製し、クリームはんだを作製した。

表 5 に各 フラックスの組成、 および実施例 4 と同じ条件で測定したチップ立ち発生率を示す。 また、 ロジン中の軟化点 1 4 5 ℃ のロジン含有率とチップ立ち発生率との関係を図 9 に示す。

実施例4および5では、滑剤としてステアリン酸を用いたが、パルミチン酸を用いてもほぼ同様の結果が得られる。

表5

		比較例				\$*IN	実 施 例	16A				
	滑剤(ステアリン酸) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
フラックス	容剤	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
組成	ロジン(軟化点95℃) 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0	50.0	45.0	40.0	35.0	30.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0	0
(聚曆重)	(重量%) ロジン(軟化点145℃)	0 (J	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0	35.0	40.0	45.0	50.0
	チクソ剤	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	活性剤	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
チップ	チップ立ち不良率(%)	2.5	2.4	2.3	2.2	2. 1	1.0	2.5     2.4     2.3     2.2     2.1     1.0     0.6     0.4     0.2     0.2	0.4	0.2	0.2	Į

# 産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明のクリームはんだを用いて印刷を行うと、版抜け性が向上するため、基板のはんだ付け後の不良、すなわち、欠品、はんだフィレット量不足による接合強度低下、チップ立ち不良などを低減させ、さらに、印刷時のスクリーンマスクのクリーニング頻度も減少させることができる。

# 請 求 の 範 囲

- 1. 少なくともロジン、活性剤、チクソ剤及び溶剤からなるフラックスと、はんだ合金粉とから構成されるクリームはんだにおいて、前記フラックスが、滑剤として、パルミチン酸及びステアリン酸からなる群より選ばれる少なくとも1種を0. 5~30重量%含有することを特徴とするクリームはんだ。
- 前記活性剤がアミンのハロゲン化水素酸塩である請求項1記載のクリームはんだ。
- 3. 前記フラックスが、軟化点110℃以上の重合度を持つ重合ロジンを含有する請求項1記載のクリームはんだ。
- 4. 前記重合ロジンの含有率が、フラックス中の全ロジンの50重量%以上90重量%以下である請求項3記載のクリームはんだ。

FIG. 1

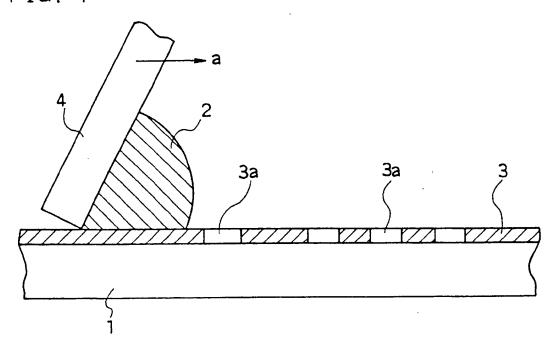


FIG. 2

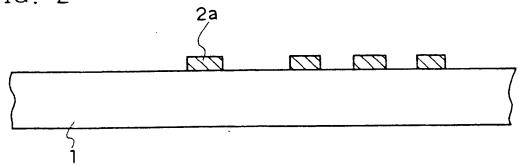


FIG. 3

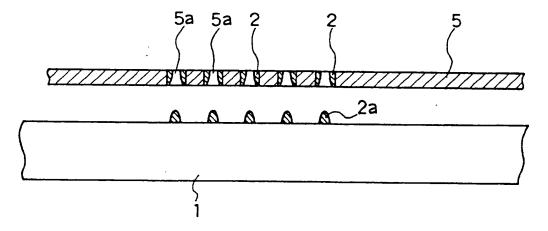
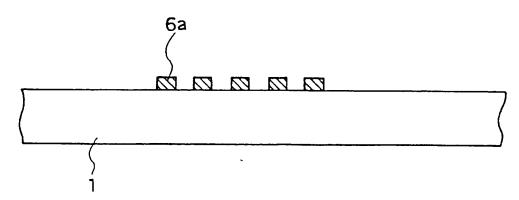
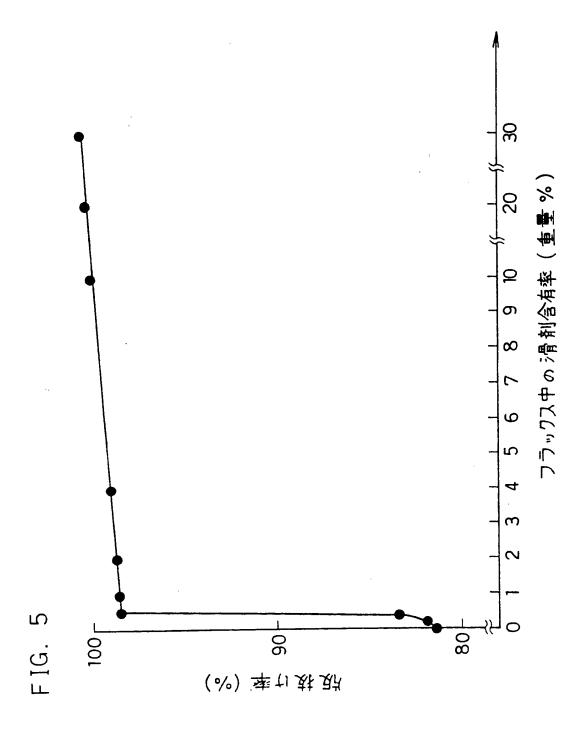
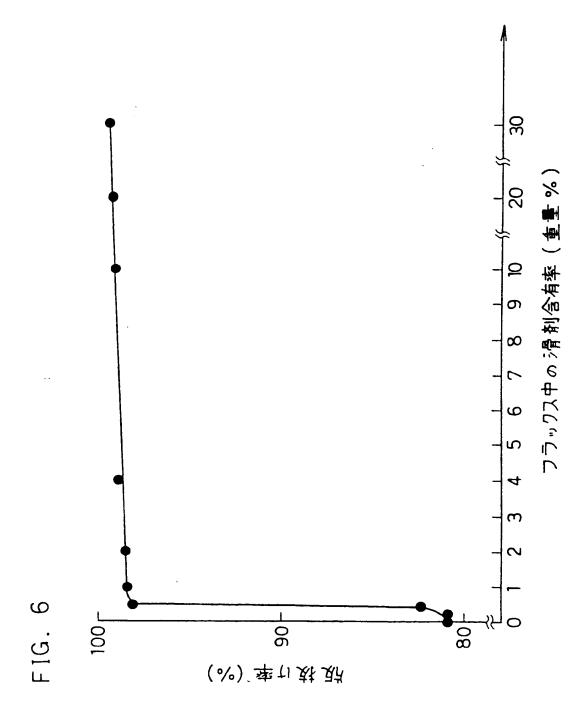
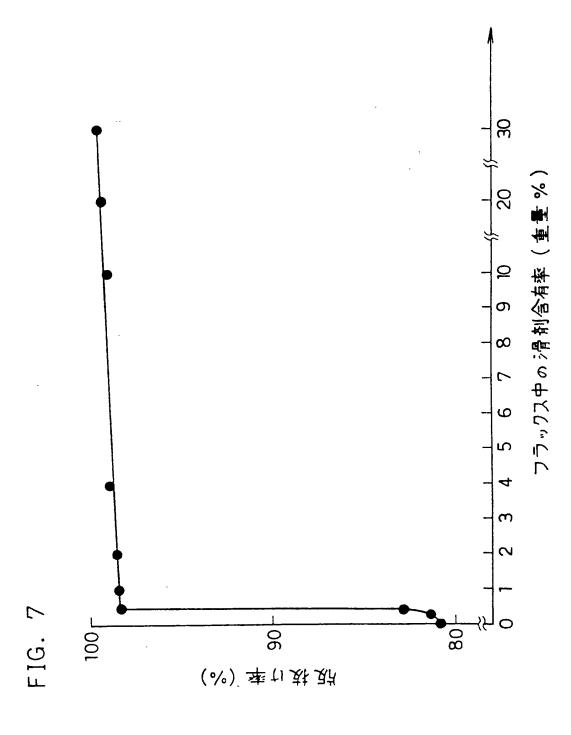


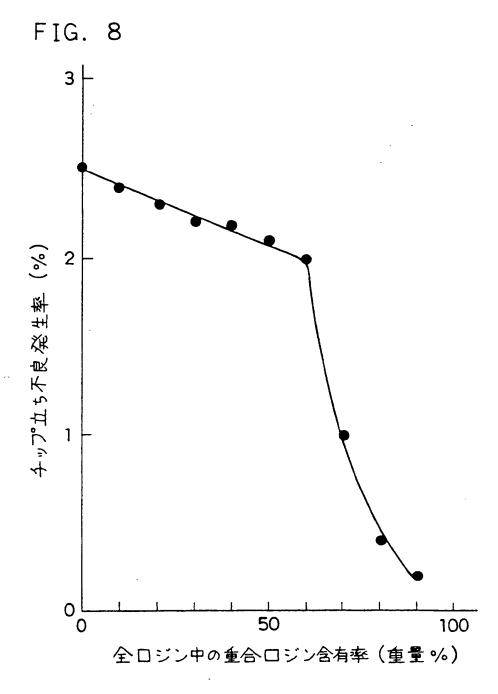
FIG. 4

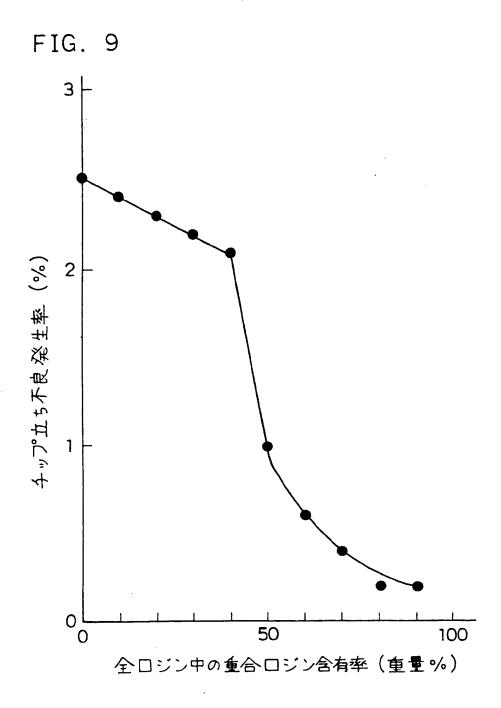












#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP96/01977

A CI ACCITICATION		<del></del>	
	OF SUBJECT MATTER 23K35/22, 35/363		
		1. 7. 1.1. 15. 7	
B. FIELDS SEARCHE	Patent Classification (IPC) r to bot	h national classification and IPC	
	rched (classification system followed t	ov alegaification and the	
	3K35/22, 35/363, H		
Kokai Jitsuy Toroku Jitsuy	an Koho 19 o Shinan Koho 19 yo Shinan Koho 19	<del>94 - 1996</del>	ninan Toroku 996
Electronic data base consulted	during the international search (name	of data base and, where practicable, search	terms used)
C. DOCUMENTS CONS	SIDERED TO BE RELEVANT		
Category* Citation of	document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
March 20	894, A (Nihon Handa , 1995 (20. 03. 95) 7 (Family: none)	a K.K.),	1 - 4
Co., Ltd December	8170, A (Matsushita .), 3, 1993 (03. 12. 9 amily: none)	e Electric Industrial	1 - 4
June 21, Page 2,	7798, A (Showa Den) 1989 (21. 06. 89), upper right column, umn, line 16 (Famil	, line ll to lower	1 - 4
Further documents are	listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special categories of cited of "A" document defining the gene to be of particular relevance.	ral state of the art which is not considered	the principle or theory underlying the	ation but cited to understand invention
"L" document which may throw	ned on or after the international filing date or doubts on priority claim(s) or which is ication date of another citation or other )	considered novel or cannot be consid	ered to involve an inventive
"O" document referring to an means "P" document published prior to	, oral disclosure, use, exhibition or other the international filing date but later than	considered to involve an inventive of combined with one or more other such of being obvious to a person skilled in the	step when the document is locuments, such combination e art
the priority date claimed		"&" document member of the same patent	
Date of the actual completion September 13	of the international search, 1996 (13, 09, 96)	Date of mailing of the international sear October 15, 1996 (	•
Name and mailing address of	the ISA/	Authorized officer	
Japanese Pate			
Facsimile No.		Telephone No.	
Form PCT/ISA/210 (second sh	eet) (July 1992)		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl B23K 35/22, 35/363 В. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>5</sup> B23K 35/22, 35/363 3/34 H05K 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1996年 日本国登録実用新案公報 1994-1996年 日本国実用新案登録公報 1996年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Y JP、7-75894、A(ニホンハンダ株式会社)20.3月.1995 1 - 4(20.03.95)、実施例7 (ファミリーなし) : Y JP、5-318170、A(松下電器產業株式会社) 3. 12月. 1993 1 - 4(03.12.93)、特許請求の範囲(ファミリーなし) Y JP、1-157798、A (昭和電工株式会社) 21.6月.1989 1 - 4(21.06.89)、第2頁右上欄第11行-左下欄第16行(ファミリーなし) C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 15.10.96 13.09.96 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 E 9043 日比野隆治 日本国特許庁(ISA/JP) HI. 郵便番号100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3425

				*
				. •
	÷			
·				
	•			
		·		